

CSSDSKT011 测试座封面手册

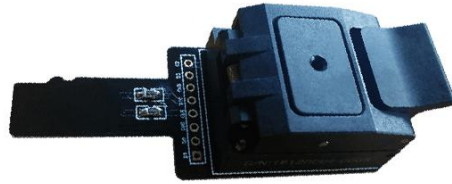
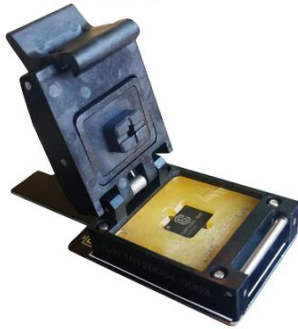
CSSDSKT011芯片测试座



CS创世半导体

CSSDSKT011 测试座使用手册

CS品牌SDNAND测试座使用手册



适用产品：LGA8, 6x8mm 封装的SD NAND产品（如尺寸非6*8mm, 请联系客服）。

测试座尺寸：长度6.22厘米，宽度2.49厘米，接口长度2.53厘米。

使用方法：直接将SD NAND放入该测试座内，不用焊接即可将SD NAND转为TF卡接口，方便测试。

测试座优点：支持HS400（顶针支持eMMC的这个速率;耐高低温-40~125;（可做高低温烤箱测试）;限位框可换;（只要芯片pin脚相同，即使芯片大小不同通过换限位框，烧录座可继续使用。比如：CS品牌4GB SD NAND 芯片大小为6.2*8mm，那通过更换限位框还是可以使用该烧录座测试）;测试座可拆卸;（如果转接板坏了，测试座更换到新的转接板上可继续使用）;芯片接触更稳定，不易脱落，测试速度更真实。

测试座效果示意图

